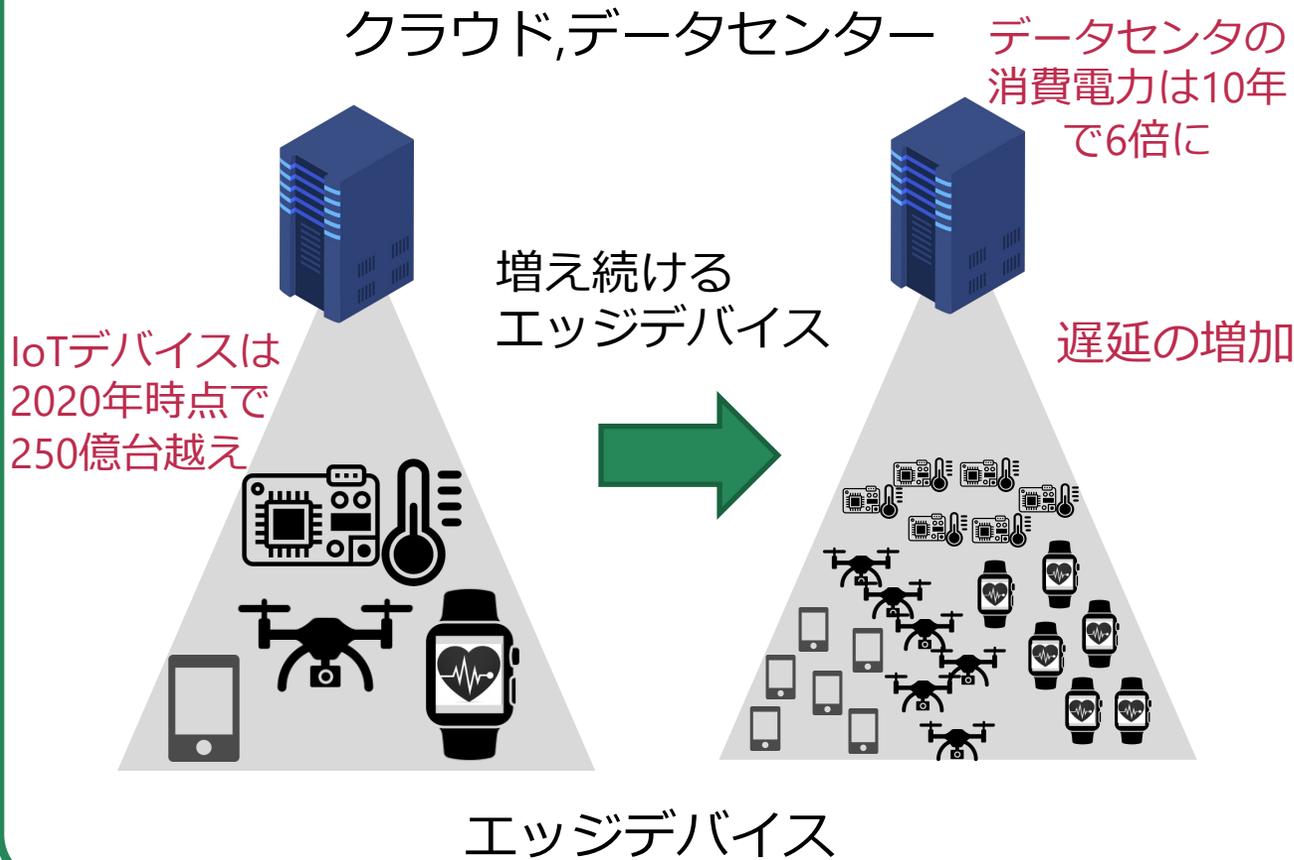


Jupyter Notebookを介したRISC-V SoC向け実機テスト環境の構築

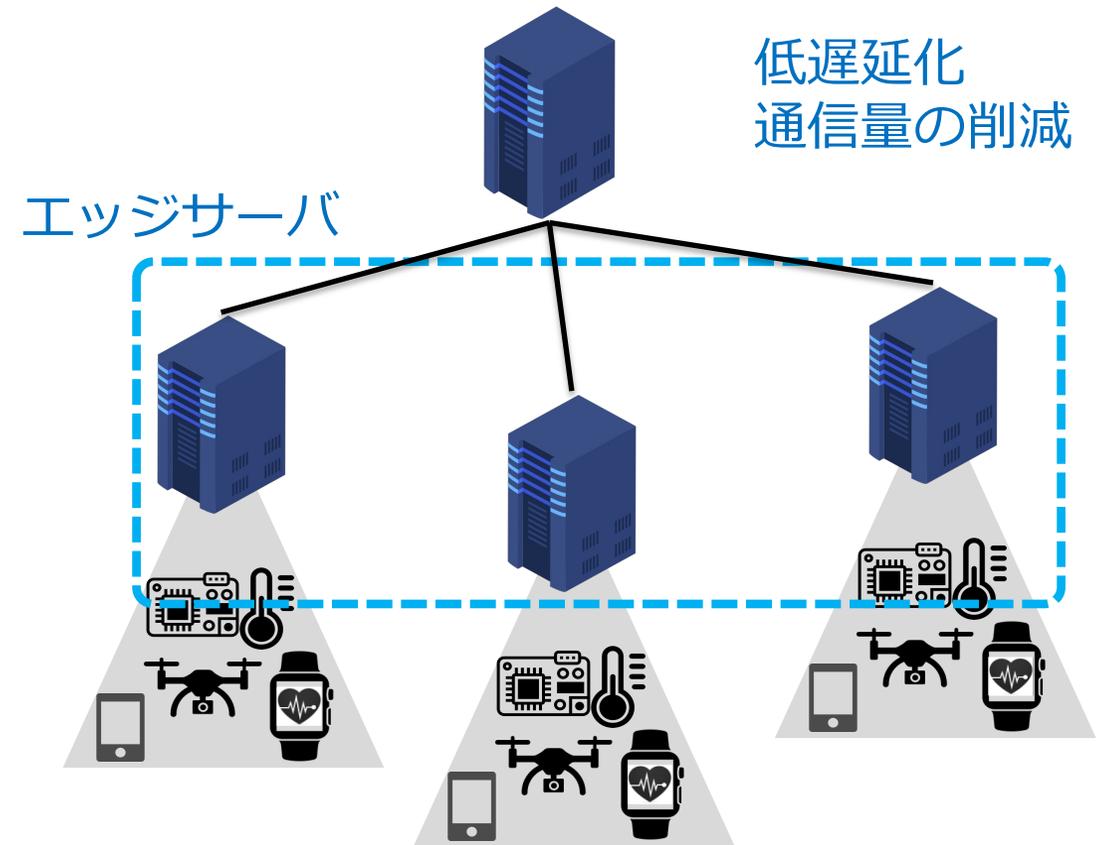
小島 拓也^{††}, 亀井 愛佳[§], 矢内 洋祐[§], 天野 英晴[§],
久我 守弘[¶], 飯田 全広[¶]
†東京大学
‡JSTさきがけ
§慶應義塾大学
¶熊本大学

Society 5.0 時代における計算機システム

従来のクラウド集約型



MEC (Multi-access Edge Computing)型



SLMLET: エッジ,MEC向けeFPGA・CPU混載SoC

■ CPU: RISC-V RV32I

- riscv-mini (ucbが公開, chisel実装)
- コントローラとして利用
- 命令、データ専用メモリ (各64KB)

■ SLM (Scalable Logic Module)

- 再構成可能なロジック

■ HyperBus I/F

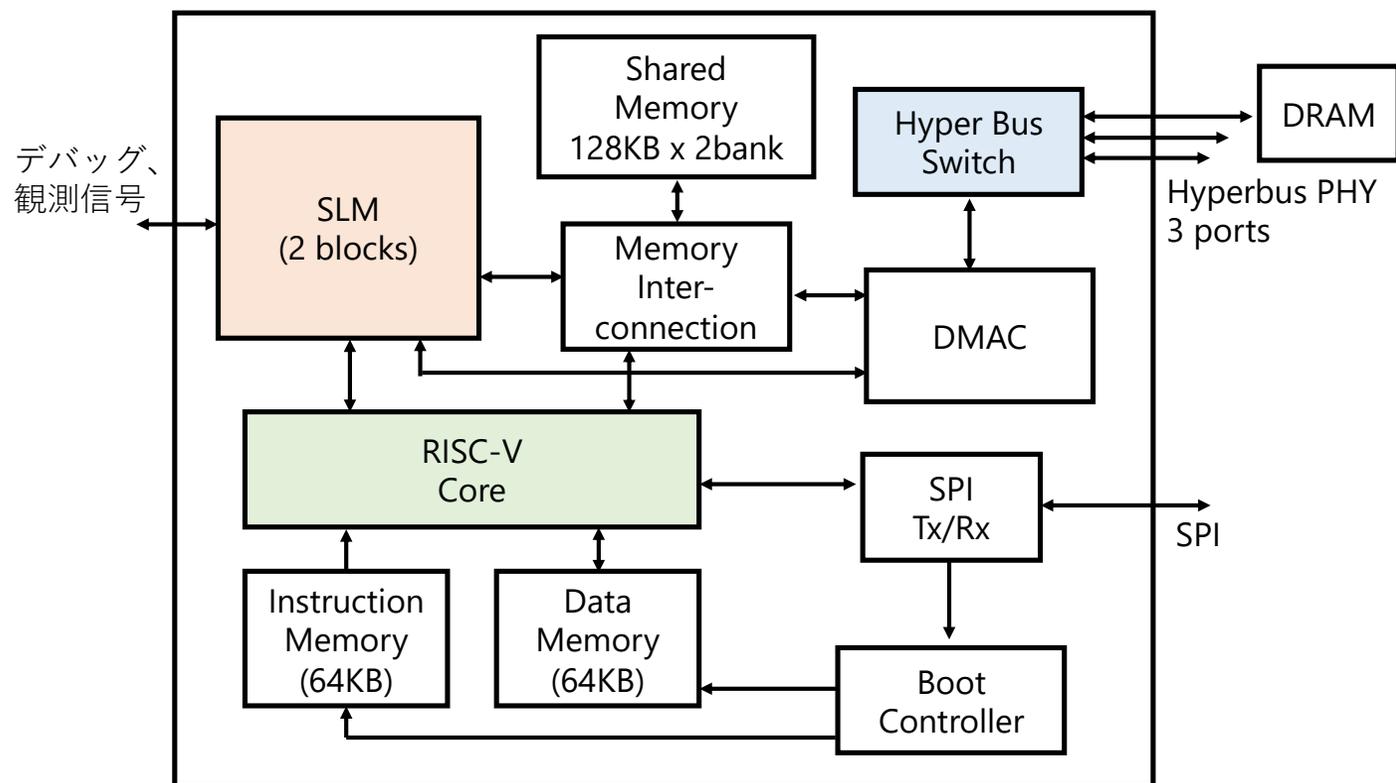
- JEDEC xSPI 準拠

■ 2バンクの共有メモリ

- 各128KB

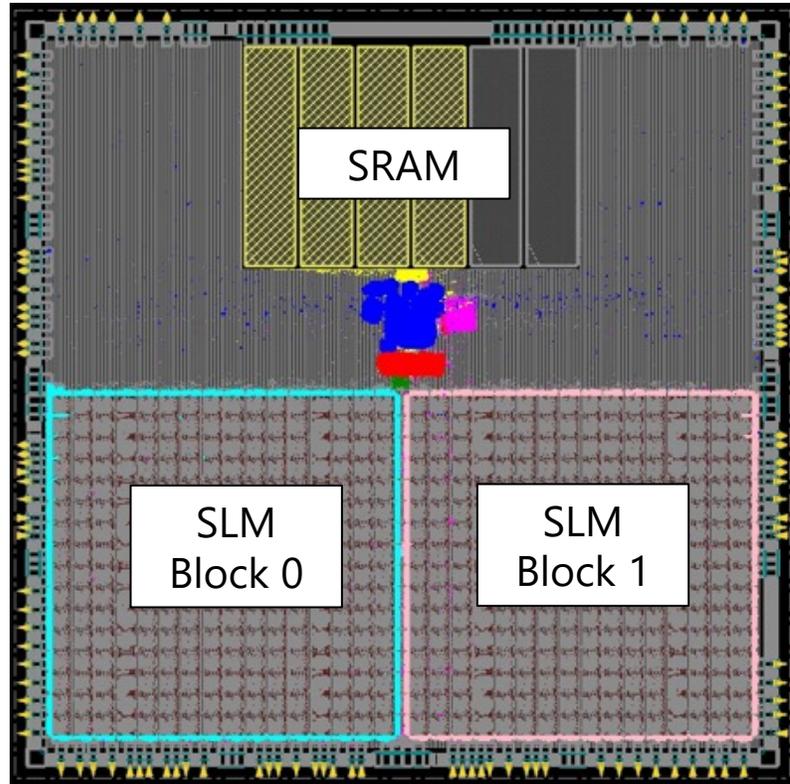
■ 特徴

- 低コスト、スケーラブル
- ハードIPが不要



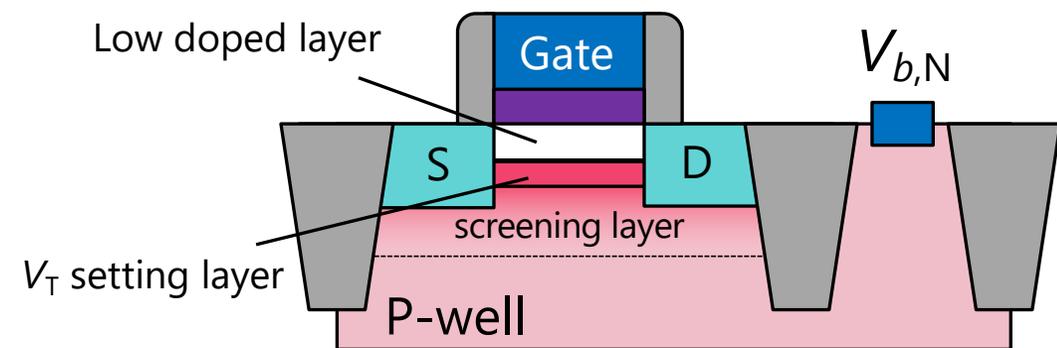
SLMLET SoCの構成

SLMLETのプロトタイプ



チップレイアウト 4.2mm角

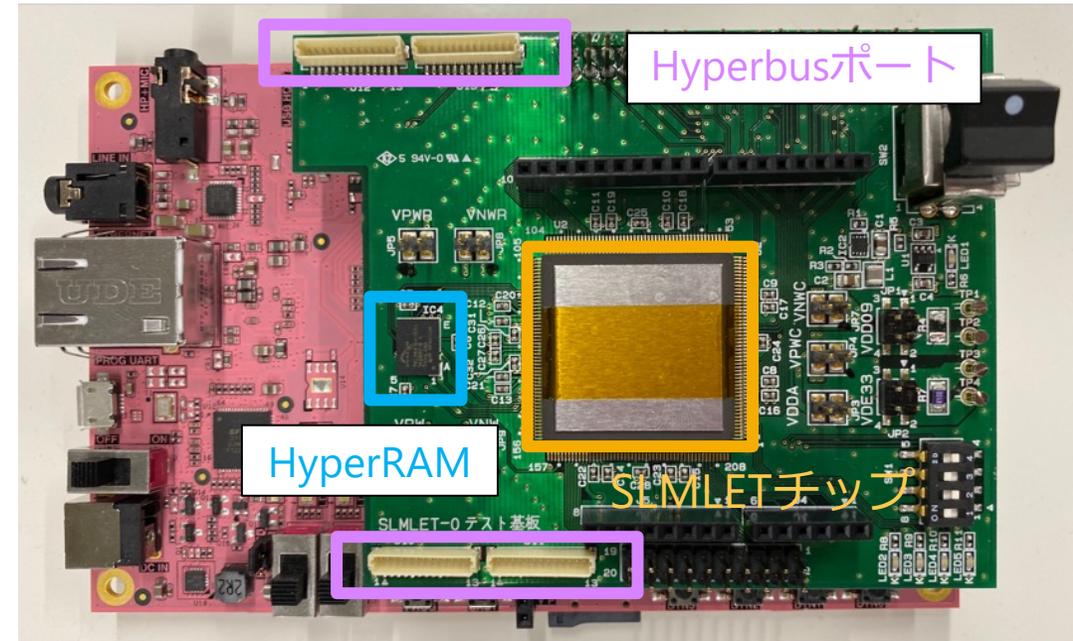
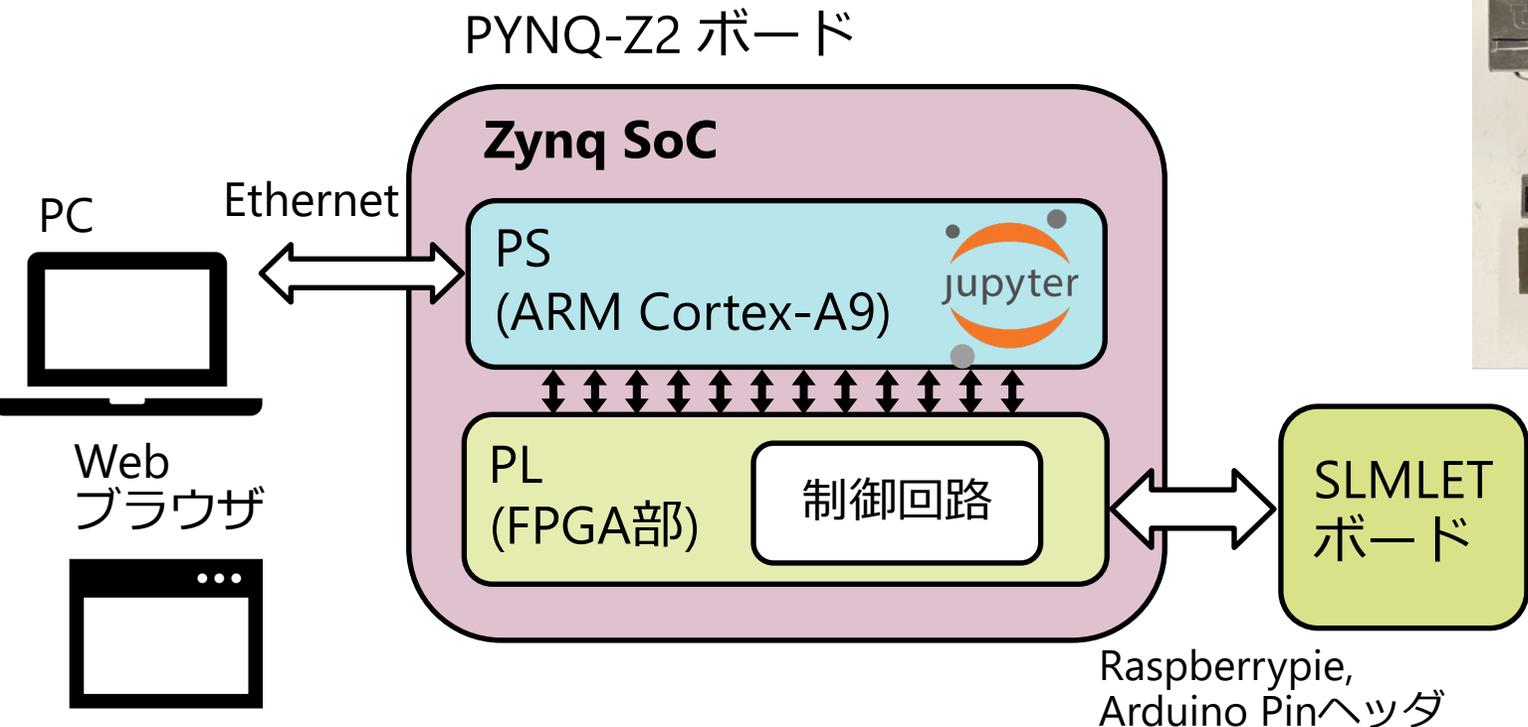
- USCJ 55nmを採用
 - 閾値電圧のばらつきが小さい
 - 240mV/V の高い基板効果係数
→ ボディバイアス制御によるリーク削減の期待
- スタンダードセル: C55DDCT07L60LVT



USCJプロセスのトランジスタ構造

テスト・評価システム

- PYNQ-Z2ボードに刺さるドーターボードを開発
 - PythonからPL部の回路を扱うことが可能
- PC上のWebブラウザを介してチップのテストおよび評価が可能



実際のボード写真

本研究の目的

- 効率的なテストおよび測定に向けた環境整備が急務
- 要件
 - PYNQ-Z2上のFPGA設計: 常に再利用可能な設計 (1度実装すれば良い)
 - ソフトウェア開発: ハードウェア実装を抽象化したAPI,ライブラリの整備
- 本研究による実装
 - SLMLET制御用FPGA回路設計
 - SLMLETソフトウェア開発キット (SDK)
 - Pythonライブラリ PySLMLET

SLMLET制御用FPGA回路設計

制御用FPGA回路設計の設計方針

■ 求められる機能

1. SPIを用いたデータの入出力

- SLMLETボード側がマスタ、FPGA側がスレーブ
- ブートを含む任意のデータ転送
- プログラムデータはPS側のDRAMから送る

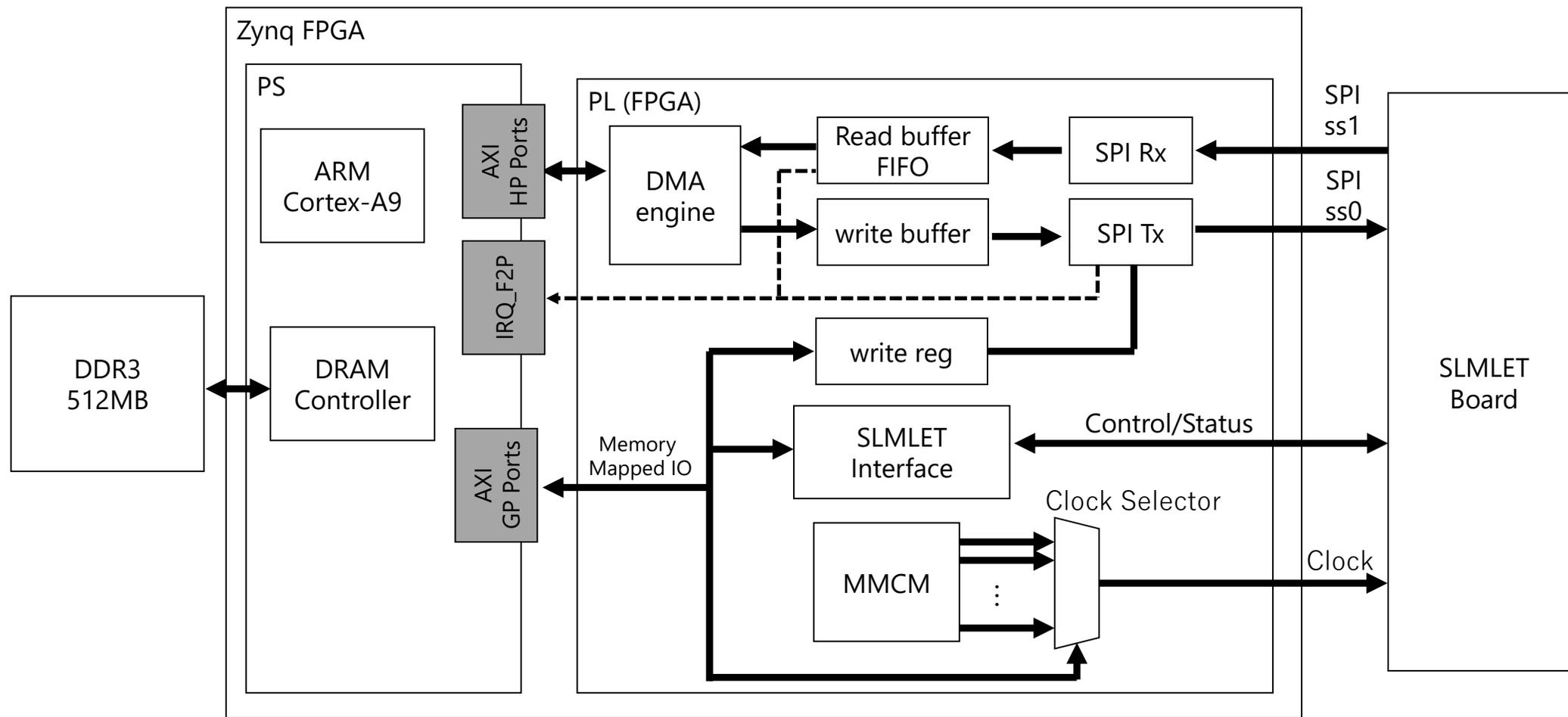
2. クロック信号の入力

- FPGA上のMMCM(Mixed-Mode Clock Manager)で生成
- PS側のソフトウェア制御でクロック周波数の切り替えが可能

3. 各種制御信号の入力、状態の観測

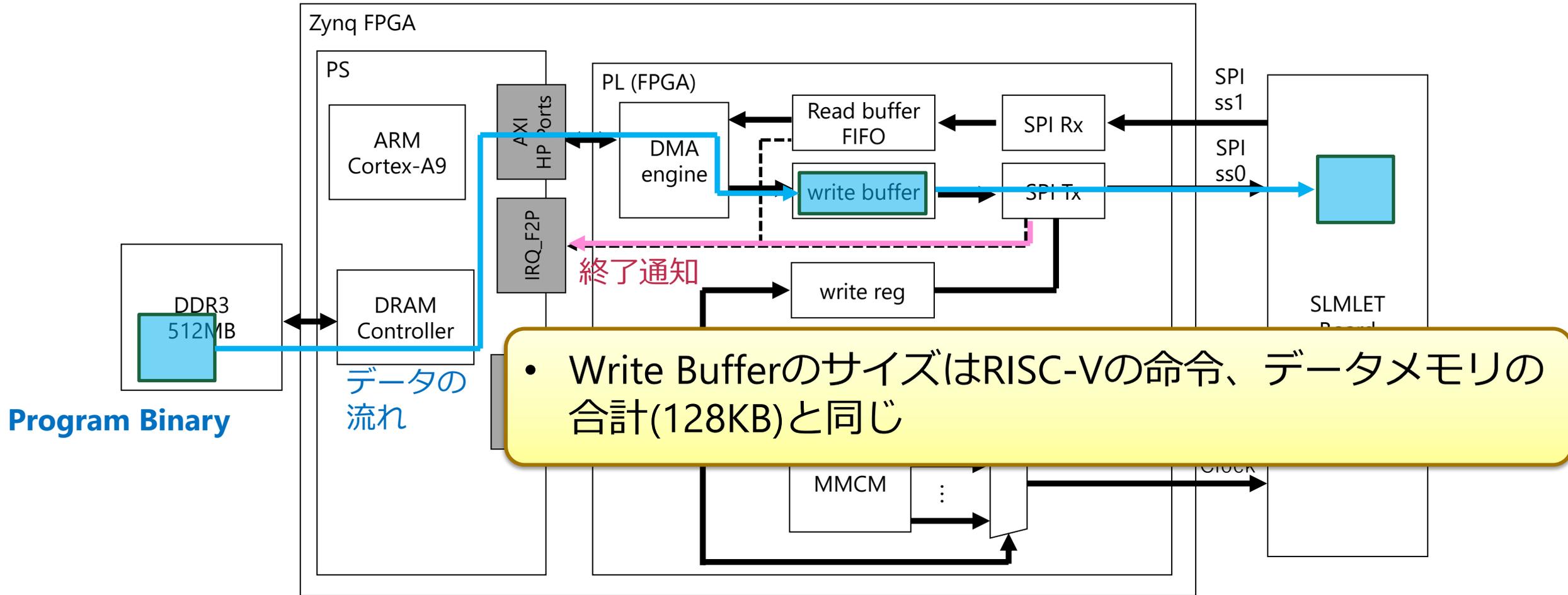
- リセット信号、ブート開始信号, etc

制御用FPGA回路設計



Zynq FPGA上に設計したシステムの構成

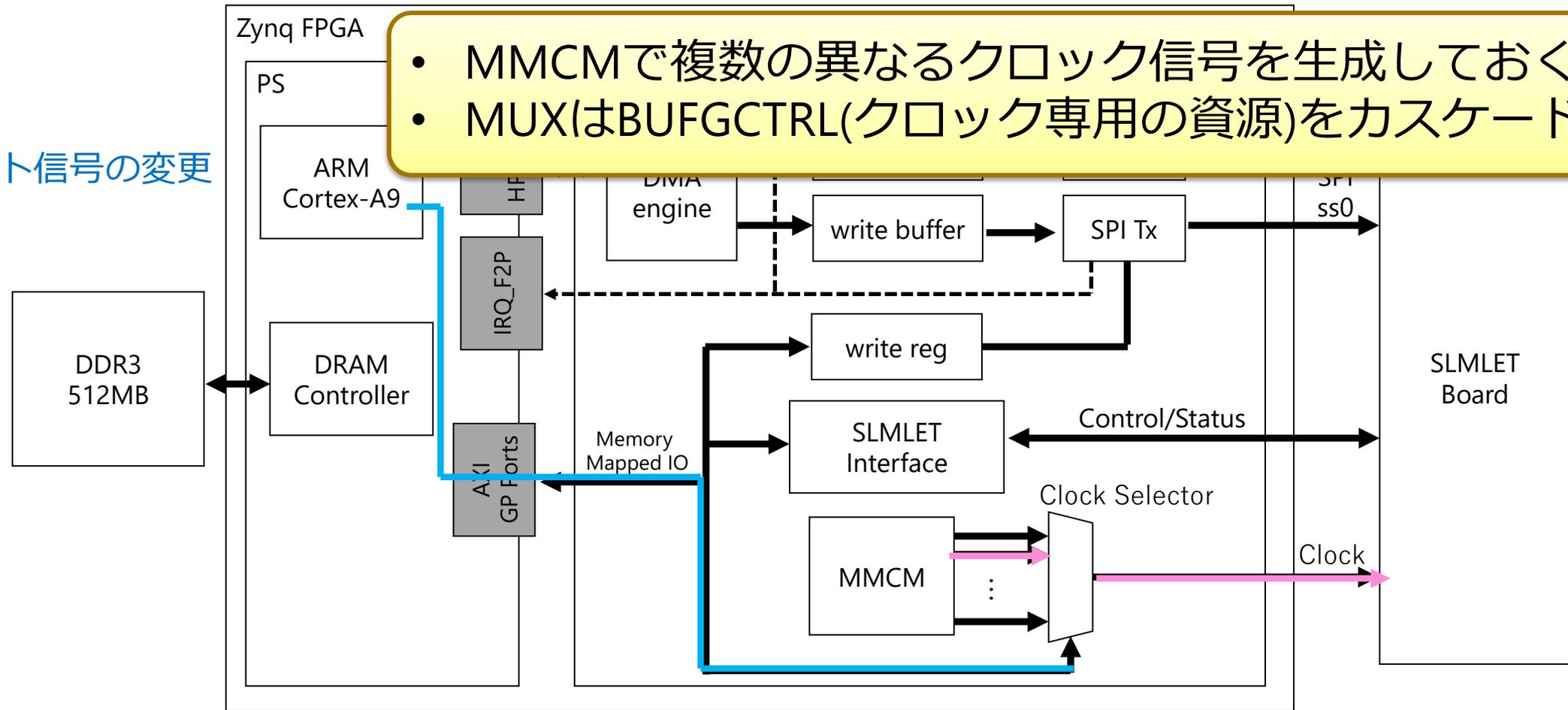
データ転送 (ブートを例に)



Zynq FPGA上に設計したシステムの構成

クロック信号の切り替え

セレクト信号の変更



Zynq FPGA上に設計したシステムの構成

動作周波数と回路規模

- 130MHzまではタイミング違反なしで実装可能

資源	使用量	利用可能量	使用率 (%)
LUT	6128	53200	11.5
LUTRAM	1227	17400	7.05
FF	7925	106400	7.45
BRAM	68	140	48.6
IO	25	125	20
BUFG	27	32	84.4
MMCM	2	4	50

- BRAMはRead buffer(4KB), Write buffer(128KB)で主に消費
- BUFGの上限によりSLMLET入力用クロック信号は12種が最大

SLMLET SDK

SLMLET SDKの構成要素

■ コンパイル環境

- RISC-V GNU toolchain
- SLMLET用のリンクスクリプト
- SLM部のコンフィギュレーションデータの自動取り込み

■ ライブラリ、API

- SPIデータ入出力
- printf, scanf (SPI経由)
- HyperBusデータ転送
- SLM制御

ライブラリを用いたHyperRAMの使用例

1. 共有メモリ領域を確保

```
1 int* src_mem = (int*)sharedMalloc(MEM_BANK0, N * sizeof(int)); // bank 0
2 int* dst_mem = (int*)sharedMalloc(MEM_BANK1, N * sizeof(int)); // bank 1
3
4 HBResult result;
```

2. Hyperbus I/Fを通じて共有メモリからHyperRAMへデータ転送

```
6 // Core -> HyperRAM
7 printf("copy data from core to HyperRAM\n");
8 result = slmletMemcpy(ram_adder, src_mem, sizeof(int) * N, slmletMemcpySharedmemToHyperram);
9 if (result != HB_SUCCESS) {
10     printf("Fail in memcpy Core -> HyperRAM\n");
11     return -1;
12 }
```

3. Hyperbus I/Fを通じてHyperRAMから共有メモリへデータ転送

```
14 //HyperRAM -> Core
15 printf("copy data from HyperRAM to core\n");
16 result = slmletMemcpy(dst_mem, ram_adder, sizeof(int) * N, slmletMemcpyHyperramToSharedmem);
17 if (result != HB_SUCCESS) {
18     printf("Fail in HyperRAM -> Core\n");
19     return -1;
20 }
```

ライブラリを用いたSLMブロックの使用例

1. コンフィギュレーションデータを共有メモリ領域に読み出し

```
1 printf("load bitstream\n");
2 unsigned int* bitstream = loadBitstream(MEM_BANK0);
3 if (!bitstream) {
4     printf("failed to load bitstream\n");
5     return 1;
6 }
```

2. コンフィギュレーションデータをSLMに書き込み (再構成)

```
8 printf("start configuration\n");
9 configurationSLM(SLM_BLOCK0, bitstream);
```

3. リセット、開始信号の送信

```
11 printf("enable SLM\n");
12 resetSLM(SLM_BLOCK0);
13 startSLM(SLM_BLOCK0);
```

4.SLM Memory mapped領域への書き込み

```
15 printf("write data to SLM\n");
16 for (i = 0; i < FPGA_REG_COUNT; i++) {
17     writeSLM(SLM_BLOCK0, (int*)(4 * i), &write_data[i]);
18 }
```

5.SLM Memory mapped領域からの読み出し

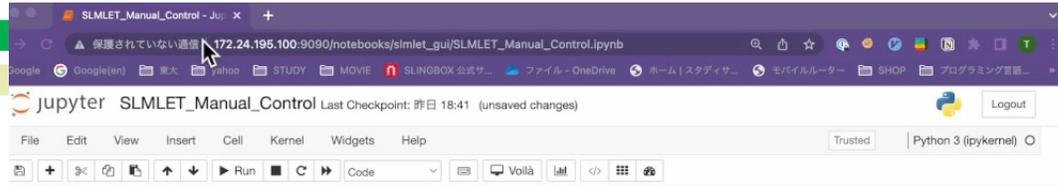
```
20 printf("read data from SLM:\n");
21 for (i = 0; i < FPGA_REG_COUNT; i++) {
22     printf("FPGA Reg %d: %08X\n", i, readSLM(SLM_BLOCK0, (int*)(4 * i)));
23 }
```

PySLMLET

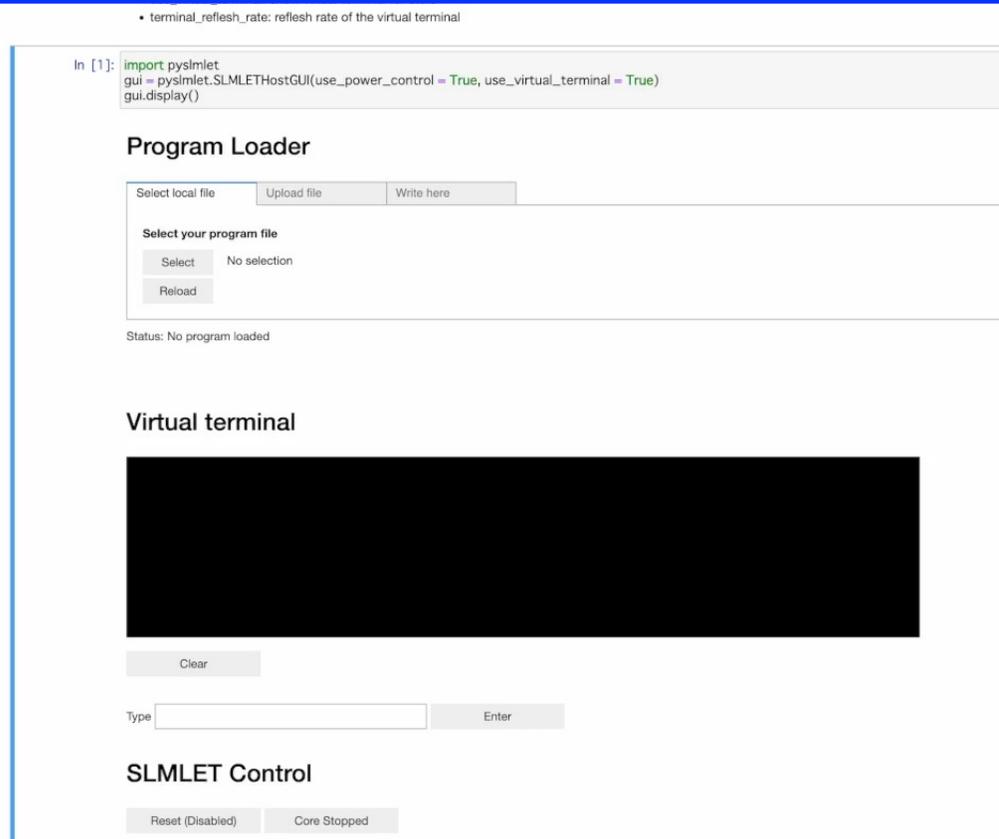
PySLMLETの構成要素

- PL部の回路制御ドライバ
 - データ転送、制御信号の送信、クロック変更操作
 - データ転送はasyncioを用いた非同期処理
- Jupyter Notebook用GUI
 - 手動実行用GUI
 - 連続自動テスト用GUI
- 電源装置操作用ライブラリ
 - VISA/SCIPに対応したプログラマブル電源と連動

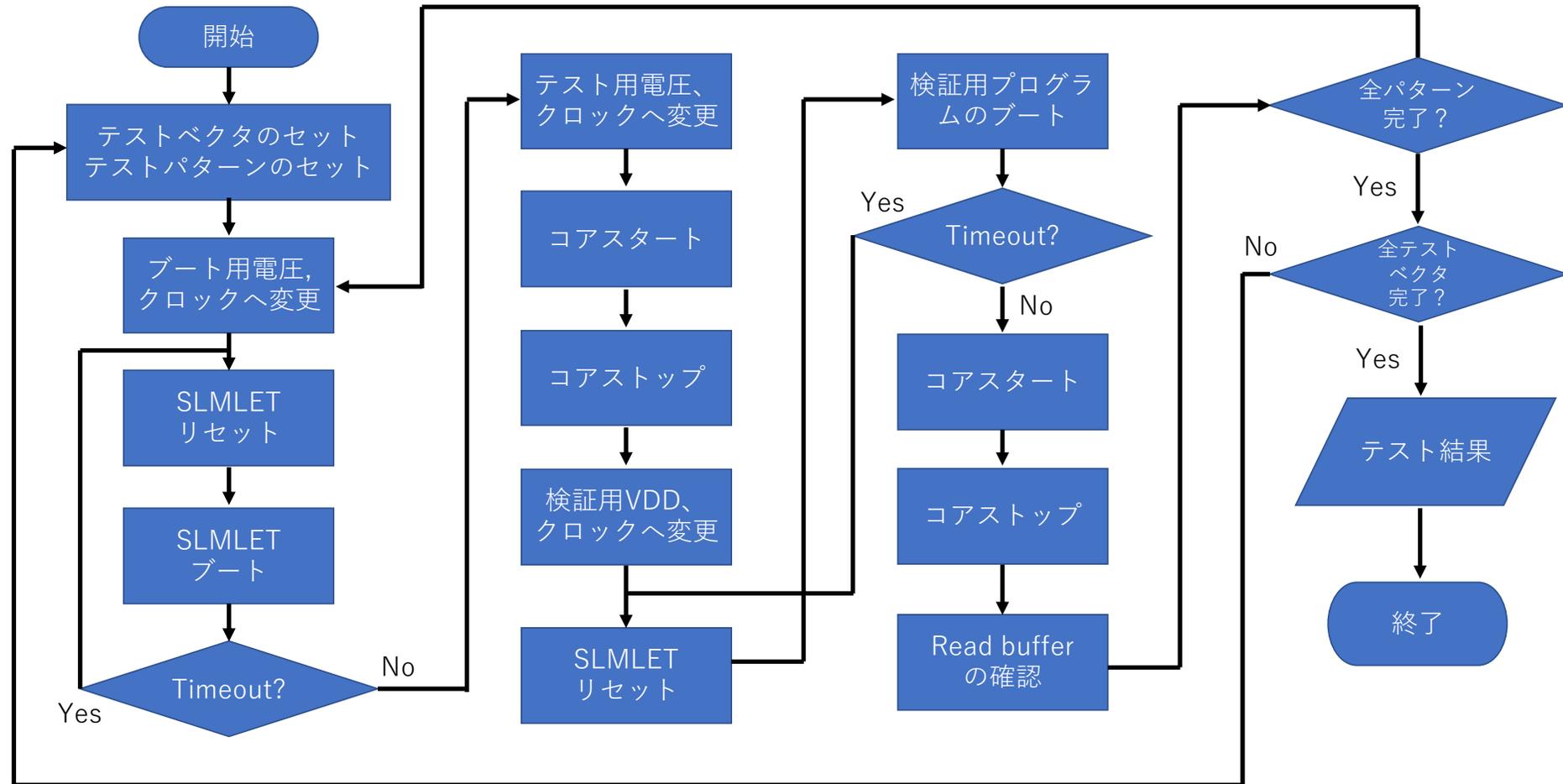
手動実行用GUI使用時の様子



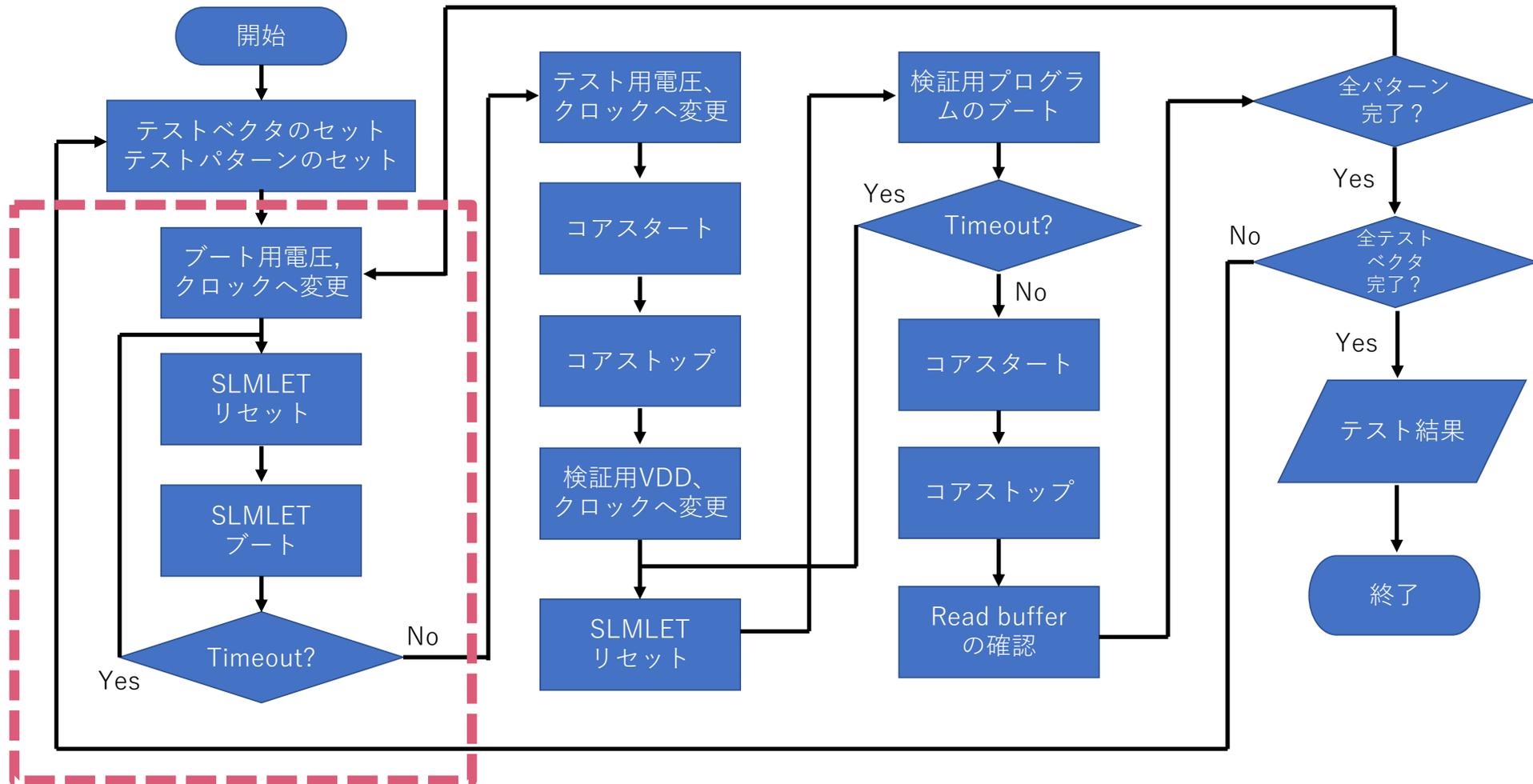
動画リンク: <https://drive.google.com/file/d/1SgiKyEdQ911t9SPk6AjZC1qMw2OhniFk/preview>



自動テストフロー

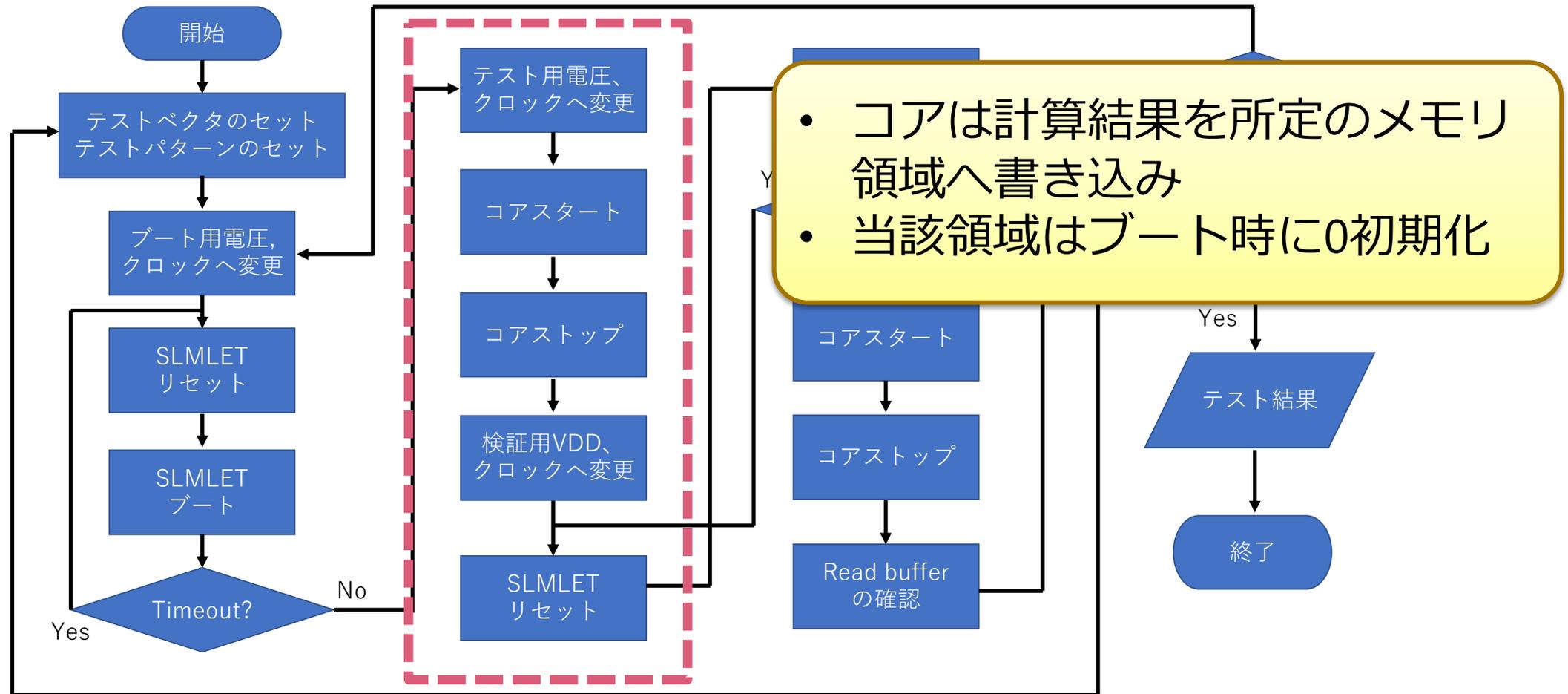


自動テストフロー



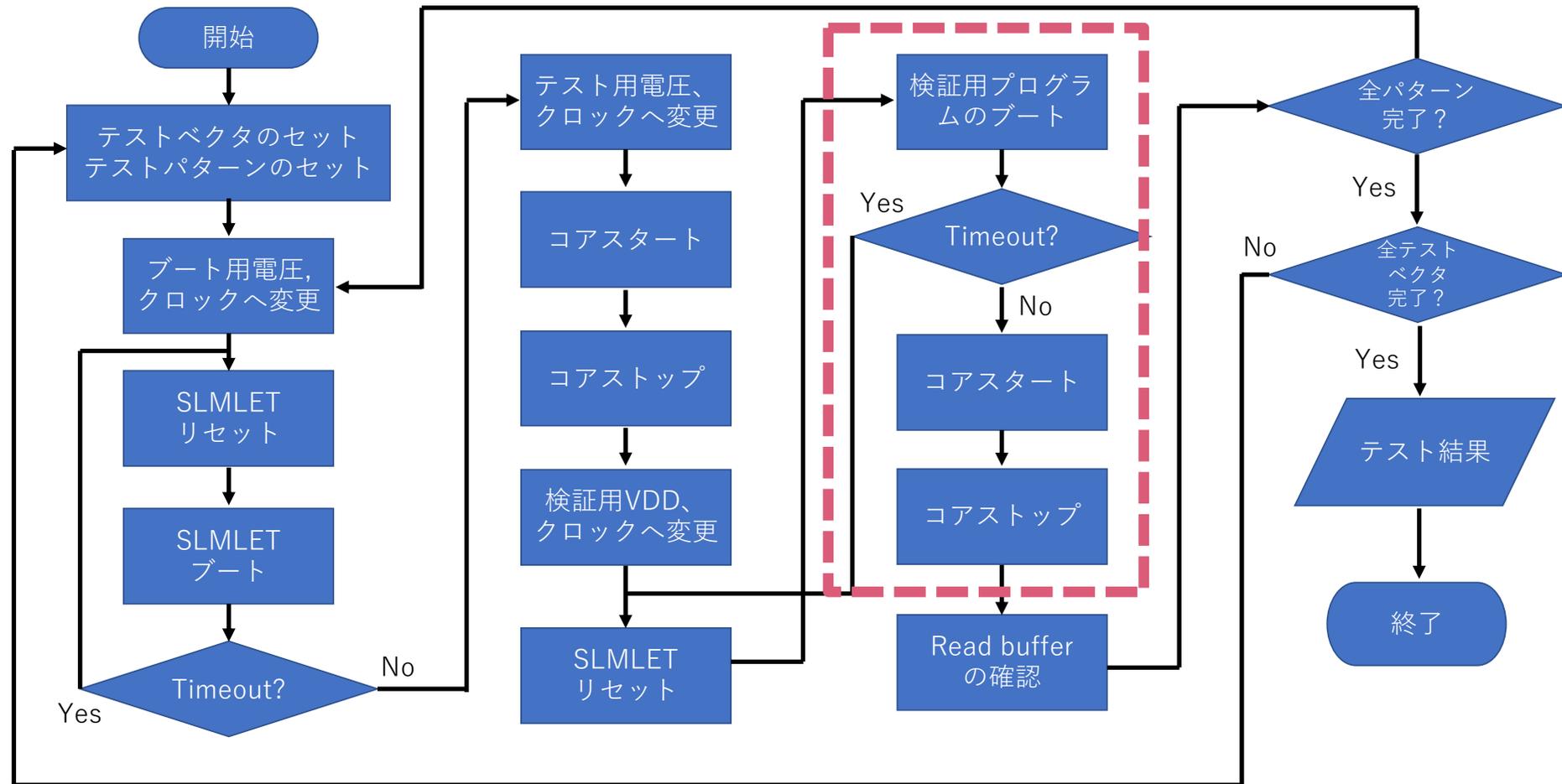
STEP1: プログラムのブートは信頼できる電圧、クロックを利用

自動テストフロー



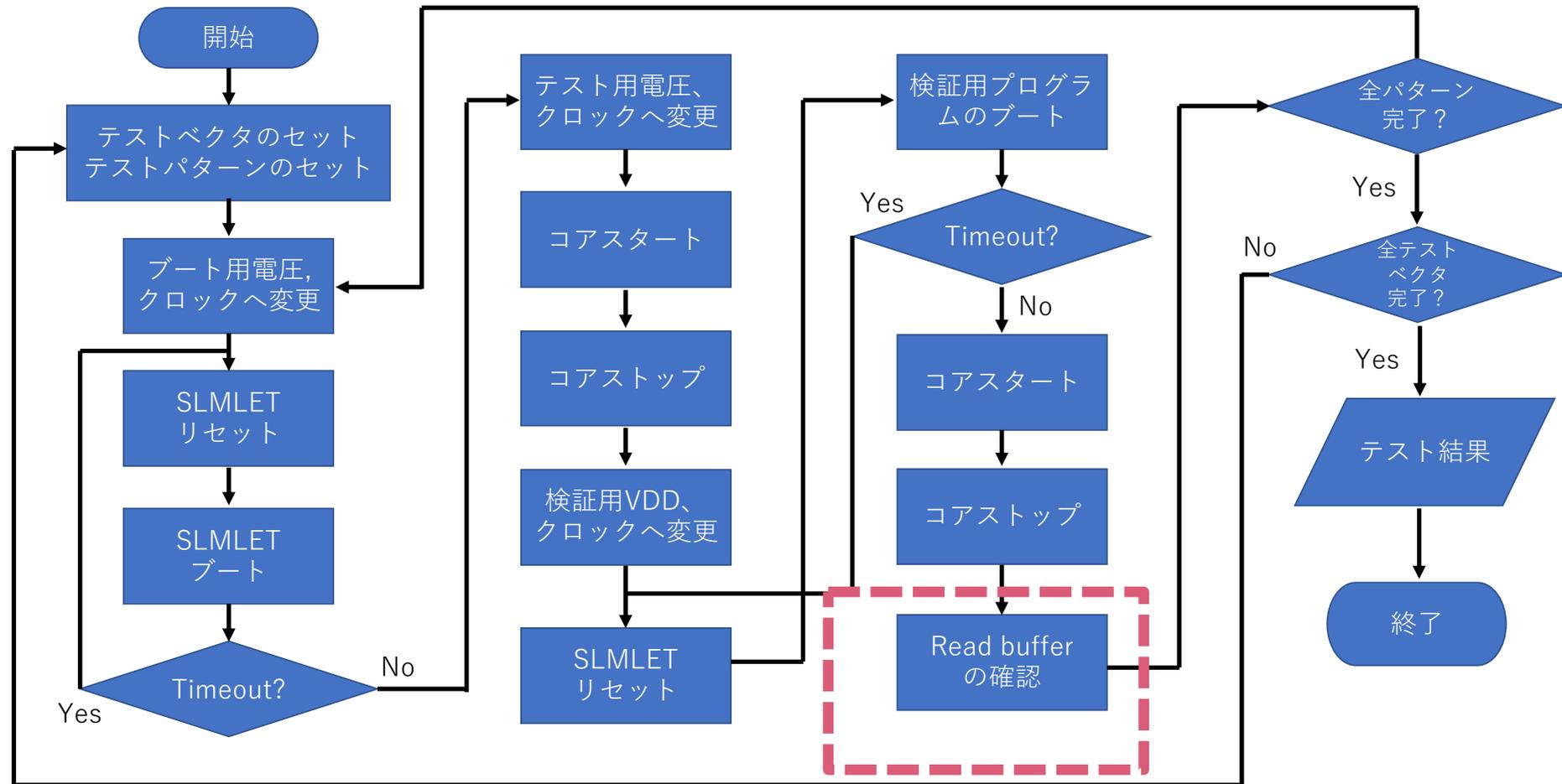
STEP2: テストしたい電圧、クロックに変更し、コアをスタート

自動テストフロー



STEP3: 結果をメモリから読み出す検証用プログラムをブート

自動テストフロー



STEP4: 読み出した結果が想定される結果と一致するか確認

テスト・評価結果

機能テストの結果

- RISC-VコアのISAが正しく動作するか検証
- 公式のriscv-testsを利用
 - rv32ui-p-*のテストセット
 - 計39種のテストが含まれる
- 電源電圧は標準電圧0.90V, 動作周波数は20MHz
- パスしなかったテストベクタ
 - rv32ui-p-fence_i: riscv-miniではfence命令は未実装のため
 - rv32ui-p-lhu,lh,sh,sb: chiselのバグにより誤ったVerilogが生成されたことによる

機能テストの様子

```
In [1]: %matplotlib notebook
import pysimlet
gui = pysimlet.AutoTestGUI()
gui.display()
```

Test vectors

Program loader

Select local file | Upload file | Write here

Select your program file

Change | /mnt/workspace/SLMLET/app/fiscv-test/rv32ui-p-xori/rv32ui-p-xori.bin | Reload

Status: Loaded successfully

Loaded programs

- rv32ui-p-add (no verify info)
- rv32ui-p-addi (no verify info)
- rv32ui-p-and (no verify info)
- rv32ui-p-andi (no verify info)
- rv32ui-p-auipc (no verify info)

Test configuration

Pass count: 1

Clock: Change? Frequency range: 10 - 120 MHz

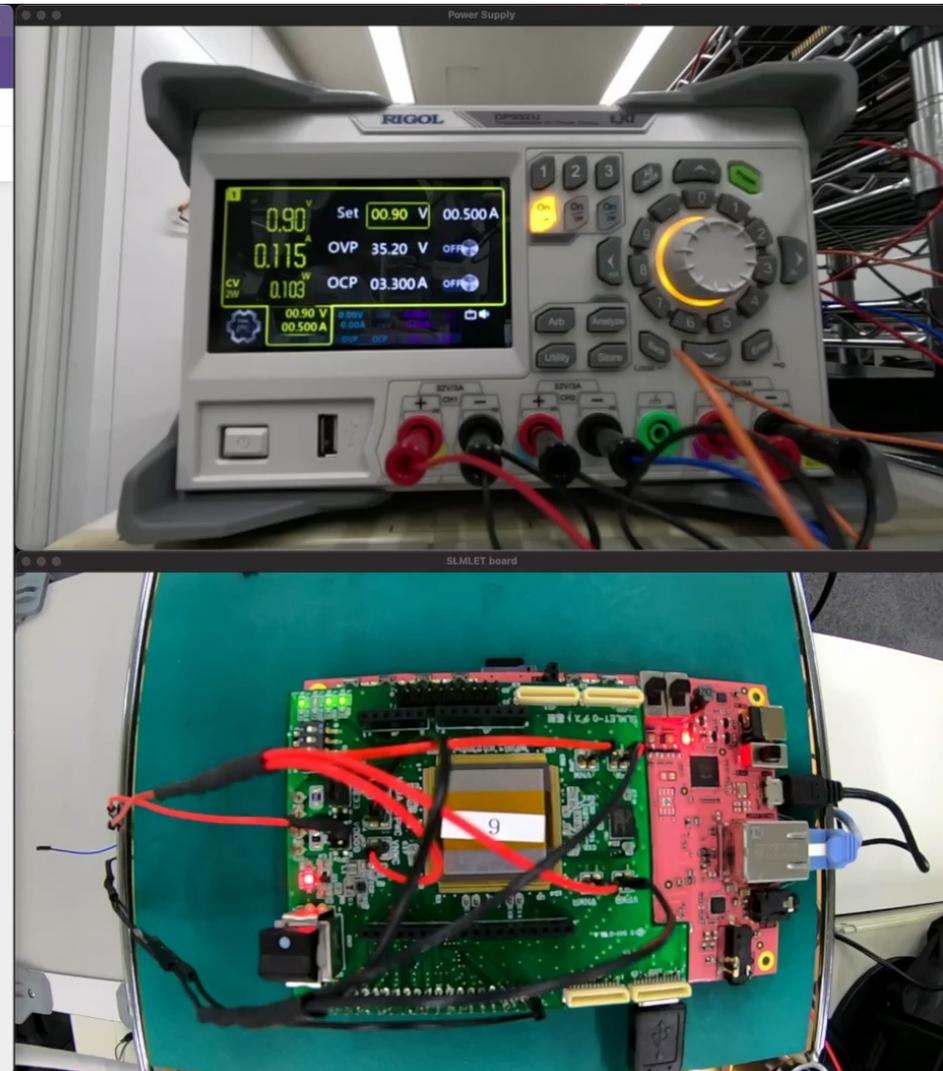
Voltage: [Dropdown]

Timeout: 1.0 sec

Message:

Register verification info

Please register `VerifyInfo` instance for each test vectors in the cell below.

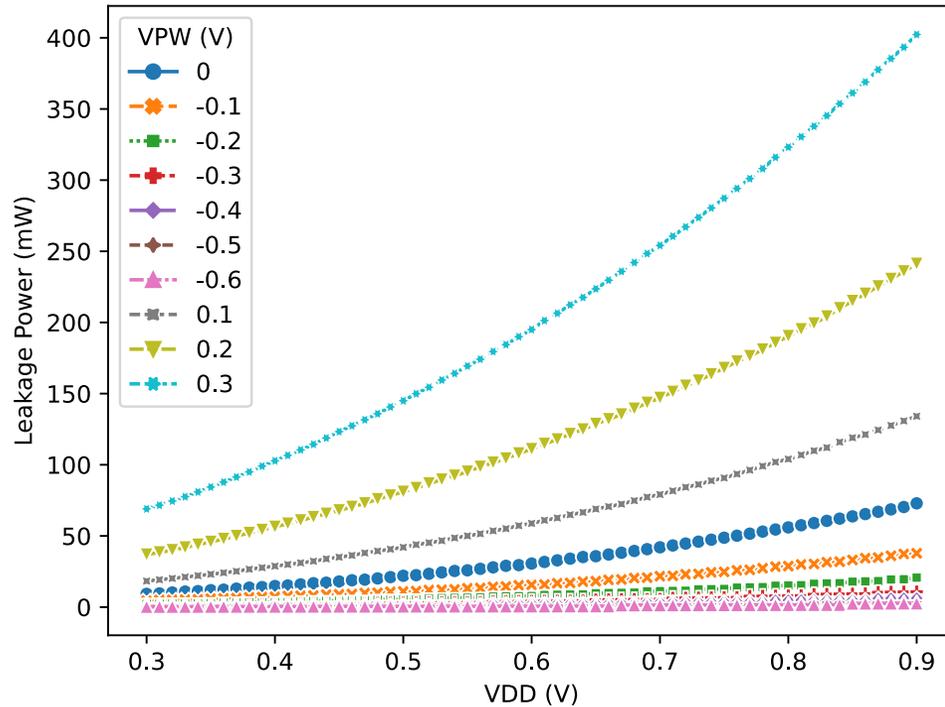


ボディバイアス制御によるリーク電力の増減

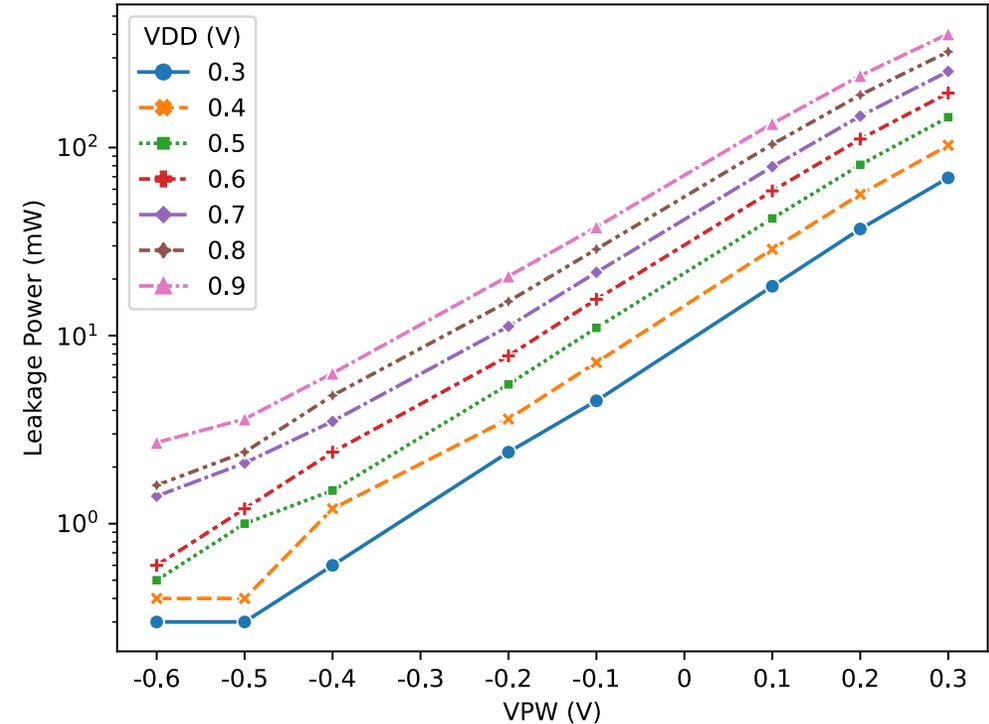
- 電源電圧VDDとボディバイアス電圧 VPW (P-well側), VNW (N-well側)を変えて測定
 - VDD = VPW + VNWとなるように設定
 - リバースバイアス (VPW < 0 V)時はリークが削減されるが遅延が増加 (後述)

【測定条件】

- VDD: 0.30-0.90 V
- VPW: -0.6-+0.3 V



VDD-リーク電力の関係



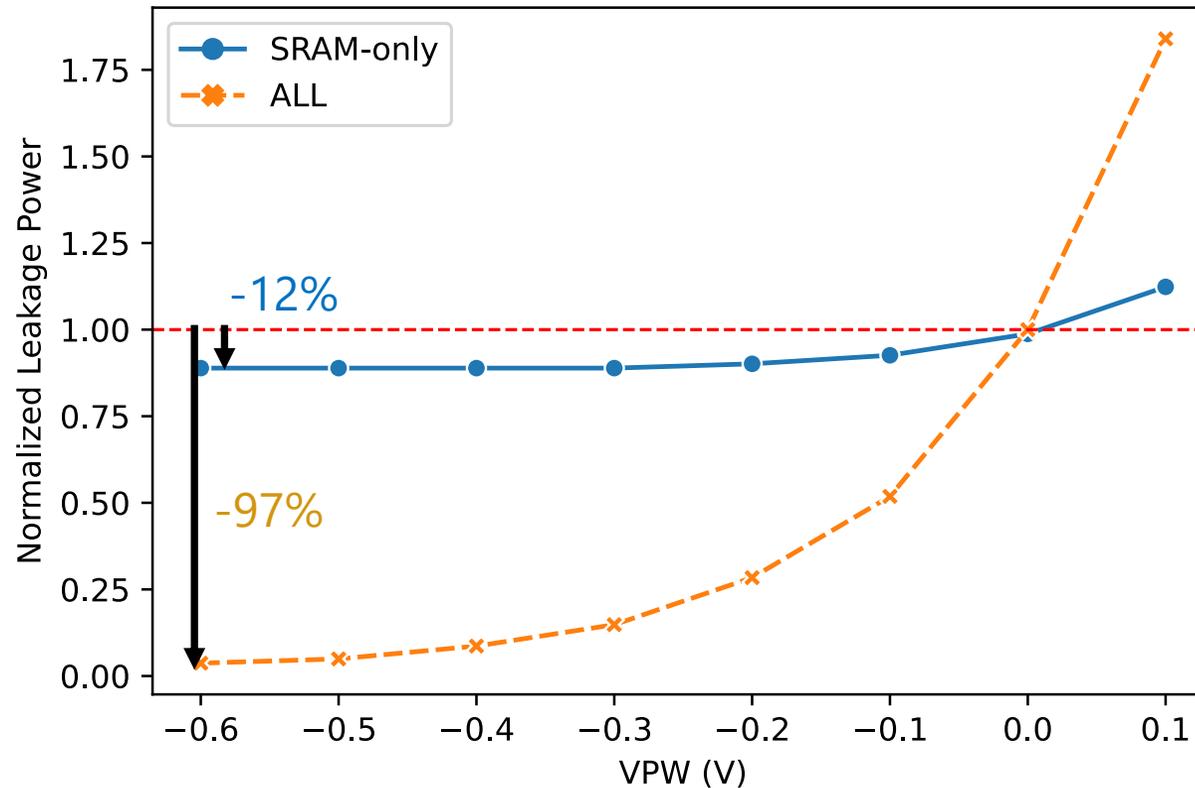
VPW-リーク電力の関係

リーク電力の内訳を推定

- 試作チップではSRAMとロジック部で別々のボディバイアスドメイン

【測定条件】

- VDD: 0.90 V 固定
- VPW: -0.6-+0.3 V



全体で共通のバイアス電圧を印加した時と、SRAMだけに印加した時の違い (ゼロバイアス時で正規化)

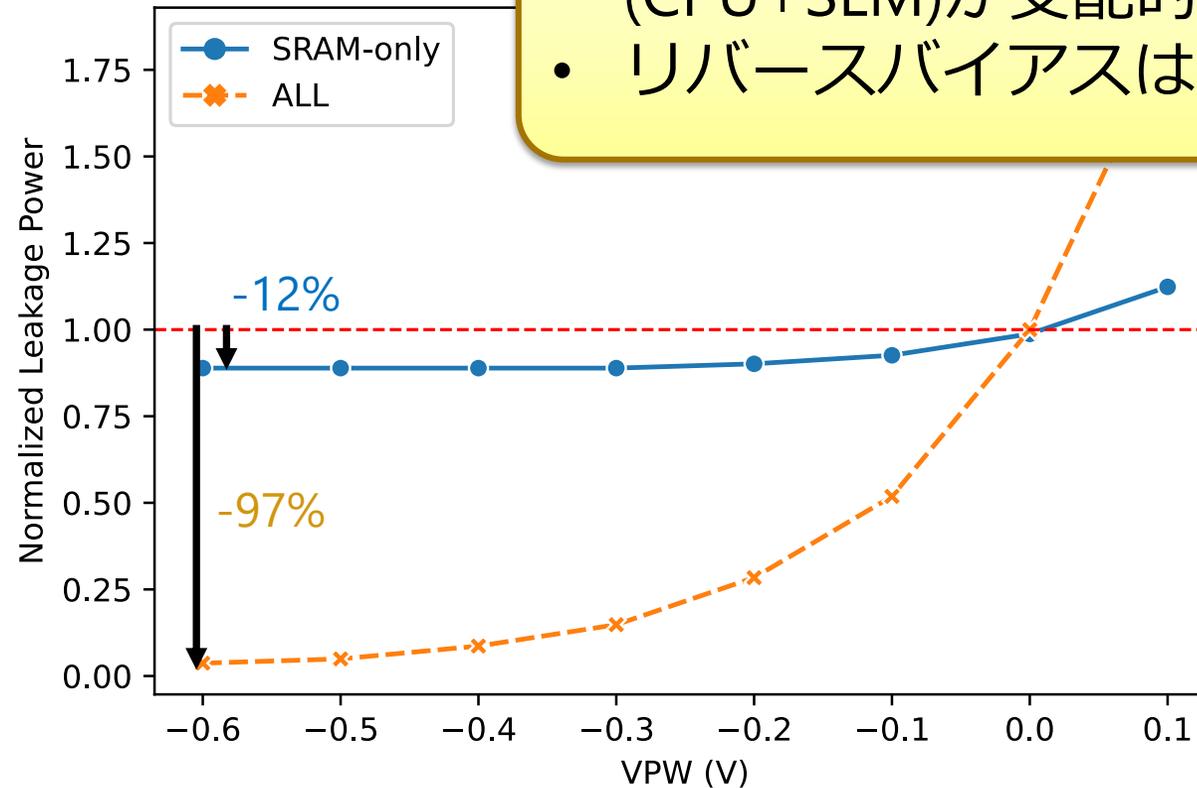
リーク電力の内訳を推定

■ 試作チップではSRAMとロジック部

- SRAM部は全体の10%程度で、ロジック部(CPU+SLM)が支配的
- リバースバイアスは-0.3V程度までが妥当

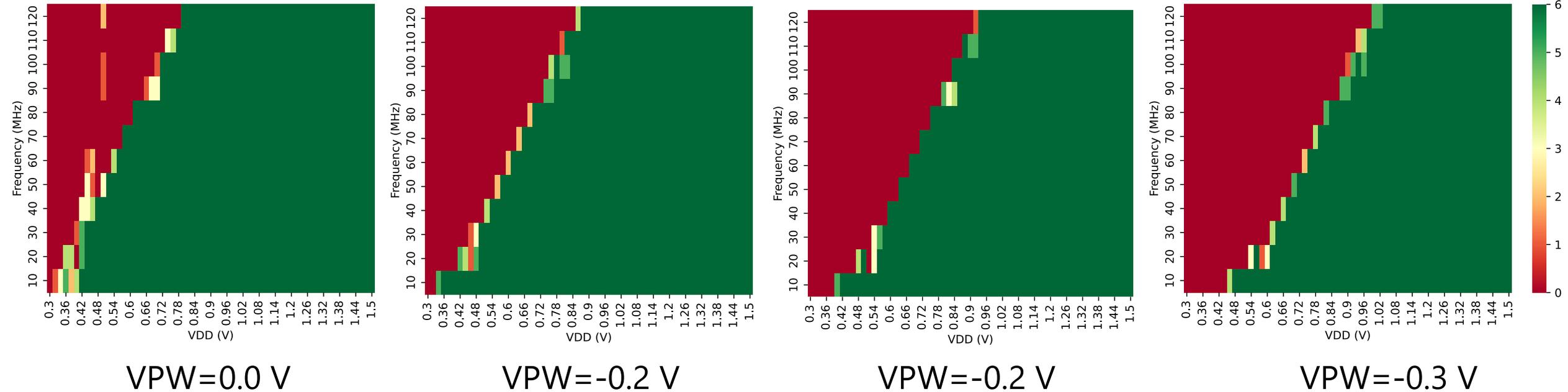
【測定条件】

- VDD: 0.90 V固定
- VPW: -0.6-+0.3 V



全体で共通のバイアス電圧を印加した時と、SRAMだけに印加した時の違い (ゼロバイアス時で正規化)

動作範囲とボディバイアス制御の効果



各VDD,動作周波数におけるテストパス数

- 動作周波数に概ね比例して動作可能最小電圧が大きくなる
- リバースバイアスが強くなるにつれ動作可能最小電圧が大きくなる

電圧条件を変更した自動テストの様子

```
In [1]: %matplotlib notebook
import pysimlet
gui = pysimlet.AutoTestGUI()
gui.display()
```

Test vectors

Program loader

Select local file | Upload file | Write here

Select your program file

Change: /mnt/workspace/SLMLET/app/riscv-test/rv32ui-p-add/rv32ui-p-add.bin

Reload

Status: Loaded successfully

Loaded programs

rv32ui-p-add (no verify info) | Remove selected | Clear list

message

Test configuration

Pass count: 1

Clock: Change? Frequency range: 10 - 120 MHz

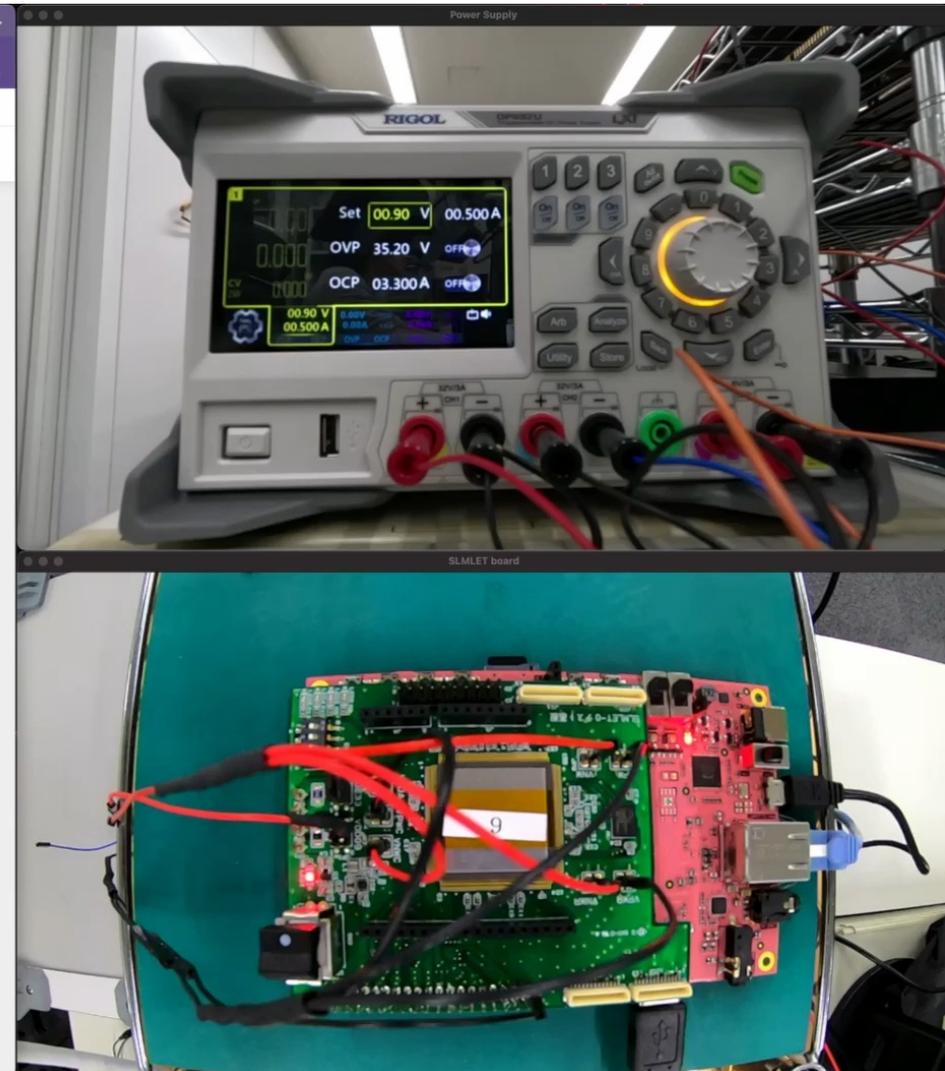
Voltage: [Dropdown]

Timeout: 1.0 sec

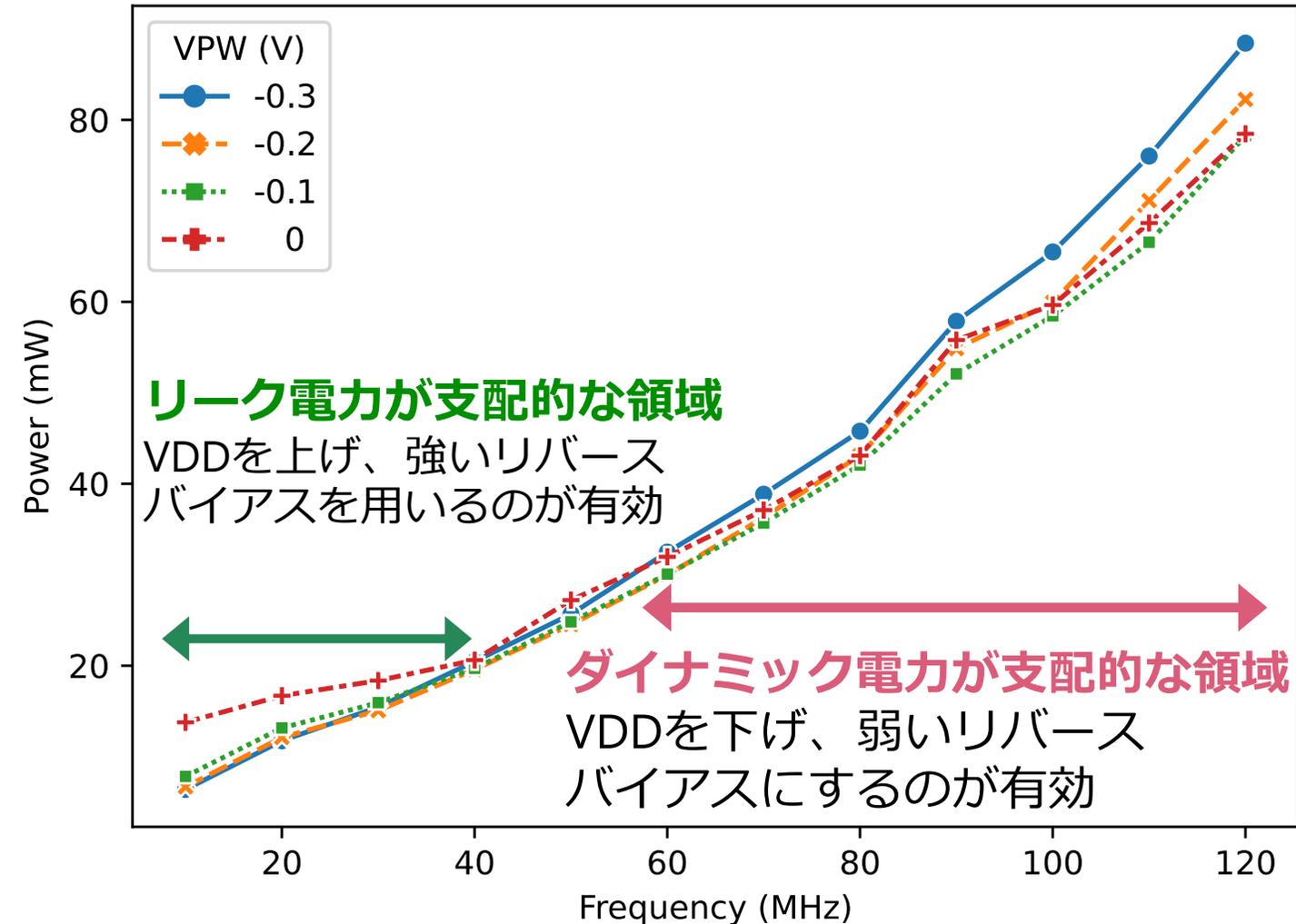
Message:

Register verification info

Please register `VerifyInfo` instance for each test vectors in the cell below.



総消費電力の比較



各動作周波数における消費電力

【参考】

一般的なCMOS LSIの電力モデル式

$$P_{\text{total}} = P_{\text{leak}} + \alpha C V_{\text{DD}}^2 f$$

リーク電力 ダイナミック電力

サブスレッショルドリークのモデル式

$$I_{\text{sub}} = I_{\text{off}} 10^{\frac{V_{gs} + \eta(V_{ds} - V_{DD}) - k\gamma V_{sb}}{S}} \left(1 - e^{\frac{-V_{ds}}{v_T}}\right)$$

まとめ

- エッジ,MEC向けのSoC SLMLETの試作チップテスト環境を構築
 - PYNQ-Z2に実装したSLMLET制御用回路
 - ソフトウェア開発キット
 - Jupyter Notebook,FPGA,測定装置を連携させるPythonライブラリ PySLMLET
- 構築したシステムによりテスト、評価を自動化
- 初期評価結果として見えてきたこと
 - リーク電力は90%弱をロジック部が占める
 - -0.3 V程度のリバーズバイアスが特に動作周波数の低い場合に有効
 - 一方で、動作周波数が高い場合はゼロバイアスにし、VDDを下げるのが有効
- 今後の展望
 - HyperBus, SLM部を利用した際の評価を実施